

# Kategorie "Sonstiges Halbleiter"

## Legende:

- LKVO - Labor für Konstruktion und Versuchswerke Oberspree  
 OSW - Oberspreewerk Berlin-Schöneweide  
 WFm - Werk für Fernmeldewesen HF  
 WFe - Werk für Fernsehelektronik  
 FWE - VEB Funkwerk Erfurt

LfdNr	Titel	Autor	Datum	Seiten	Firma	Bilder	Standort
0088	Entwicklung und Untersuchung von Germanium-Dioden für Ringmodulatoren	Heise	Mrz 61	17	WFe		008/0076
0390	Aufbau und Einsatz von Kapazitäts-Variations-Dioden mit dem Schwerpunkt "Abstimmioden"	Auth	Mrz 62	37	WFe		008/0359
0392	Untersuchungen an Halbleiterbauelementen auf ihre Klimafestigkeit	Thamm	Nov 61	34	WFe	ja	008/0361
0393	Untersuchung der Oberflächeneffekte bei Ge-Spitzendioden hinsichtlich des Einflusses von Verunreinigungen	Keiler, Schober	Dez 61	69	WFe	ja	008/0362
0394	Doppeleinschmelzstand für Golddrahtdioden	Kanitz, Böhm	Mai 62	19	WFe		008/0363
0395	Flammenlose Einschmelzung von Ge-Dioden	Hornung	Dez 60	45	WFe	ja	008/0364
0396	Entwicklung eines Verfahrens zur Messung des Sperrstromes bei Siliziumdioden	Neumann	Jun 61	20	WFe		008/0365
0400	Untersuchungen über die Verwendbarkeit von Si-Einkristallen mit verschiedener Dotierung	Broll	Mrz 62	40	WFe	ja	008/0369
0402	Entwicklung einer Ätzeinrichtung für Si- und Ge-Plättchen	Kanitz, Voss, Mustereit	Jun 62	14	WFe		008/0371
0418	Untersuchung über die Anwendung von Transistoren in der Nachrichtentechnik	Kleiner, Meyer	Feb 56	124	WFm	ja	008/0384
0464	Untersuchungen über die Herstellung von Ge-Einkristallen zur Erreichung gewünschter Diodentypen	Schröder	Dez 61	38	WFe	ja	008/0428
0479	Untersuchung der Oberflächeneffekte bei Ge-Spitzendioden in bezug auf das Rauschen und die elektrischen Kenndaten	Keiler, Scholz, Kühnert	Dez 62	49	WFe		008/0443
0546	Untersuchung der Schaltungstechnik bei Anwendung der Elektrolumineszenz	Abraham, Bernig, Prohn	Mrz 63	50	WFe	ja	008/0508
0549	Untersuchungen zur Messungen von Sperrträgheitszeiten von weniger als 0,1 µs	Galow, Zeidler	Jun 63	43	WFe	ja	008/0511
0605	Studienentwurf zur Entwicklung von bistabilen Halbleiterbauelementen	Zech	Dez 63	33	WFe		008/0569
0669	Beschleunigte Alterung von Halbleiterdioden	Thamm	Dez 64	20	WFe		008/0632
0696	Schaffung verfahrensmäßiger und gerätetmäßiger Grundlagen zur Weiterführung und Ergänzung der im WF an Halbleiterdioden bereits durchgeführten Zuverlässigkeitsuntersuchungen	Pfütznner	Dez 67	17	WFe		008/0660
0701	Mikrowellenuntersuchungen an Halbleitern	Flietner u.a.	Feb 71	84	WFe		008/0664a
0702	Zuverlässigkeit für Ge-Halbleiterdioden	Pfütznner	Jan 69	20	WFe		008/0665

0703	Mikrowellenuntersuchungen an Halbleitern – Schwingungseigenschaften des Oszillators (Theorie und Experiment)	Flietner, Kempe	Okt 70	151	WFe	ja	008/0665a
0705	Mikrowellenuntersuchungen an Halbleitern - Untersuchungen zum Gunn-Effekt	Flietner, u.a.	Feb 71	36	WFe	ja	008/0666a
0707	Mikrowellenuntersuchungen an Halbleitern - Mikrowellenemission aus Halbleitern	Flietner, Brauer, Kliefoth	Feb 71	57	WFe		008/0667a
0710	Mikrowellenuntersuchungen an Halbleitern - Wechselwirkung von Mikrowellen mit einem Halbleitermagnetoplasma (InSb)	Flietner, Wauer	Okt 69	153	WFe	ja	008/0669a
0713	Mikrowellenuntersuchungen an Halbleitern - Heliconwellen-Ausbreitung in Halbleitern	Flietner, Kliefoth	Aug 69	101	WFe	ja	008/0670a
0714	Mikrowellenuntersuchungen an Halbleitern - Galvanomagnetische Effekte bei Halbleitern im Mikrowellengebiet, Möglichkeiten für Halbleiteruntersuchungen und Anwendungen, experimentelle Methoden zur Bestimmung von Relaxationszeiten	Flietner, Speddeck	Feb 71	115	WFe	ja	008/0671
0715	Mikrowellenuntersuchungen an Halbleitern - Untersuchungen zur Phononenausbreitung	Flietner, Fröhlich	Feb 71	47	WFe		008/0672
0766	Entwurf und Durchführung von Zuverlässigkeitsuntersuchungen an Halbleiterdioden	Pfützner, Evert	Dez 70	52	WFe		008/0724
0833	Thyristortechnik	Bohrisch	1977	14	WFe		008/0792
0957	Festkörperbildwiedergabe, Untersuchung der prinzipiellen Lösungswege einer vakuumfreien mit FKS kompatiblen Anordnung	Biermann, Brauer, Raunig	Jul 71	36	WFe		008/0916
1072	MRS 2001/2002 (LVO - Vergleichsmessungen Mikrowellentransistoren)	Menzel	Jan 84	16	WFe		008/1038
1083	Untersuchungen zu Bauelementen für die Plastlichtleiterübertragung (PLLÜ)	Wenzl	Aug 84	23	WFe		008/1049
1104	Untersuchungen zum Betriebsverhalten optoelektronischer Bauelemente	Konarski, Pfützner	Dez 84	21	WFe		008/1070
1482	Herstellung und Eigenschaften von Selengleichrichtern (Zwischenbericht)	Eckart	k.A.	41	WFm	ja	068/0302
1619	Meyersche Regel für Störhalbleiter (Zur Theorie der Halbleiter II)	Gisolf	Apr 46	20	LKVO		068/0759
1848	II. Symposium Optoelektronik 12. bis 14. November 1975 der Betriebssektion der KDT des VEB Werk für Fernsehelektronik -Band 1	Scheffler, u.a.	Apr 76	228	WFe	ja	D08/1386-1
1849	II. Symposium Optoelektronik 12. bis 14. November 1975 der Betriebssektion der KDT des VEB Werk für Fernsehelektronik - Band 2	Rogge, Scheffler, u.a.	Apr 76	150+	WFe	ja	D08/1386-2